# Atomerő-mikroszkóp és pásztázó alagútmikroszkóp AFM és STM

Készítette: Illés Gergő

2023. április 24.

# Tartalomjegyzék

- Atomerő mikroszkópia
  - Történeti áttekintés
  - Elméleti áttekintés
  - Működési üzemmódok
  - Felvételek
- Pásztázó alagútmikroszkóp
  - Történeti áttekintés
  - Elméleti áttekintés
  - Felhasználási lehetőségek
  - Felvételek
- Hivatkozások

### Atomerő mikroszkópia - Történeti áttekintés

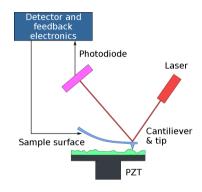
- Pásztázószondás-mikroszkópia
- Abbe-féle diffrakciós limit  $d=0,61\frac{\lambda}{N_A}$
- Gerd Binnig, Calvin Quate és Christopher Gerber
- Demonstráció: 1986



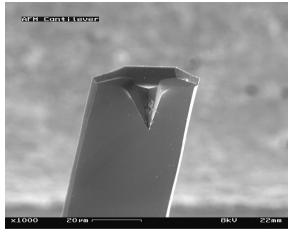
Gerd Binnig

### Atomerő mikroszkópia - Elméleti áttekintés

- Laprugó tűvel a végén
- Erőhatások: Coulomb-erő, van der Waals erők
- Piezzo-elektromos mozgatók
- Fotodetektor



AFM sematikus rajza





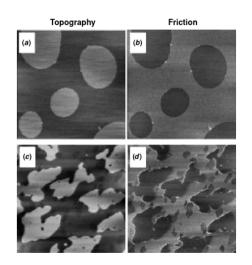
AFM tű elektronmikroszkóp alatt

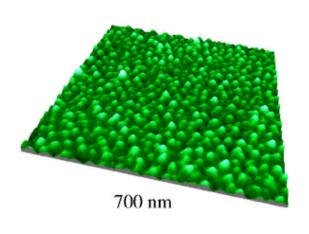
Thorlabs AFM csomag

#### Atomerő mikroszkópia - Működési üzemmódok

- Kontakt mód: hajlékony laprugó, kopás
  - Állandó magasság
  - Állandó meghajlás
- Tapogató mód: rezonanciafrekvencia, kitérés, kisebb mértékű kopás
- Kontakt nélküli mód: távoli erők mérése (van der Waals), legkevesebb degradáció

## Atomerő mikroszkópia - Felvételek





# Pásztázó alagútmikroszkóp - Történeti áttekintés

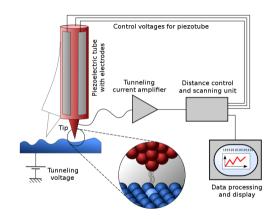
- Pásztázószondás mikroszkópia
- Gerd Binnig, Heinrich Rohrer
- Szabadalom: 1979
- Nobel-díj: 1986



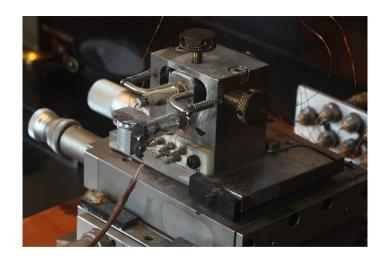
Heinrich Rohrer

# Pásztázó alagútmikroszkóp - Elméleti áttekintés

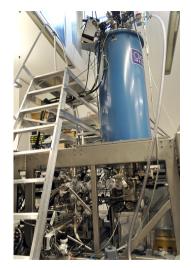
- Amíg az AFM elsősorban mechanikai kölcsönhatást mér az STM az elektron alagutazáson alapszik
- Áramot mérünk a feszültség és a szonda magasságának függvényében
- 100 pm-es felbontás oldalirányban, 10 pm-es mélységi felbontás



STM berendezés vázlata



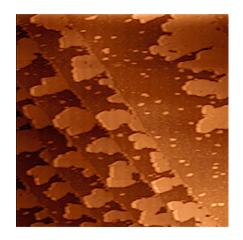
Egyik első működő STM berendezés



Modern STM műszer

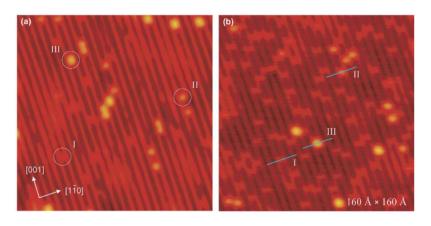
# Pásztázó alagútmikroszkóp - Felhasználási lehetőségek

- Finom felületi struktúrák vizsgálata
- Kirstály és molekulaszerkezetek
- Defektusok keresése

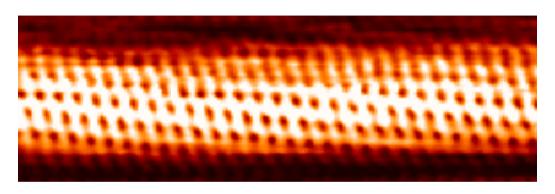


Palládium kristályon növesztett ezüst szigetek

# Pásztázó alagútmikroszkóp - Felvételek



Különböző módon kezelt TiO<sub>2</sub> felületek



Szén nanocsövek

#### Hivatkozások

- [1] https://qd-europe.com/it/en/news/latest-updates/newsdetails/history-and-background-of-atomic-force-microscopy--1807/
- [2] https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup\_{}id=10756/
- [3] Andrea Alessandrini és Paolo Facci: AFM: a versatile tool in biophysics
- [4] https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/microscope/
- [5] https://www.nist.gov/pml/scanning-tunneling-microscope/scanning-tunneling-microscope-introduction
- [6] S. Wendt et. al: Oxygen vacancies on TiO2(1 1 0) and their interaction with H2O and O2: A combined high-resolution STM and DFT study